

4a.

Piezoodporový jev

(Tenzometry, senzory síly, maticové taktilní senzory)

Přednášející: prof. Ing. Miroslav Husák, CSc.

husak@fel.cvut.cz

http://micro.fel.cvut.cz

tel.: 2 2435 2267

Cvičící: Ing. Adam Bouřa, Ph.D.

Ing. Alexandr Laposa, Ph.D.

Ing. Tomáš Teplý



Deformace



- Deformace tělesa změna tvaru při mechanickém namáhání.
- Elastická těleso vrátí do původního stavu po odeznění mechanického namáhání.
- Plastická těleso zůstane deformované.
- Deformační síly tažné, tlakové, smykové, ohybové nebo torzní.

? Piezoodporový jev: definujte deformaci elastickou a deformaci plastickou



Hookeův zákon



- Deformace nejčastěji tlakem nebo tahem v mezích Hookeova zákona (elastická deformace)
- Hookeův zákon popisuje deformaci materiálu působením síly (deformace je úměrná mech. napětí materiálu), platí dobře pro malá mech. napětí

$$\sigma = \varepsilon \cdot E$$

σ ... mechanické napětí

ε ... relativní délkové prodloužení

E ... Youngův modul pružnosti

$$\varepsilon = \frac{dl}{l}$$

? Hookův zákon: Napište matematický vztah, co vyjadřují jednotlivé jeho členy



Piezoodporový jev - historie

- Změna R kovů závisí na mechanickém namáhání (objev 1856 Lord Kelvin)
- Piezoodporový jev v krystalickém Si a Ge (objev 1954 p. Smith)



Piezoodporový jev



- Piezoodporový jev popisuje závislost elektrického odporu R
 materiálu na mechanickém namáhání, je způsobený pouze
 změnou geometrických rozměrů vlivem mechanického namáhání
- Jev je též nazývaný jako Tenzometrický jev ⇒ Tenzometr

$$R = f(F) = \rho \frac{l}{S} = \rho \frac{l^2}{V}$$

? Napište vztah pro výpočet elektrického odporu odporového materiálu (kov, polovodič) v závislosti na jeho délce, průřezu a měrném odporu.

R odpor vodiče

V objem

/ délka

D průměr

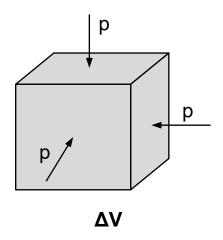
p měrný odpor

Poznámka

POZOR – nezaměňovat s piezoelektrickým jevem, který generuje elektrický náboj



Objemová deformace



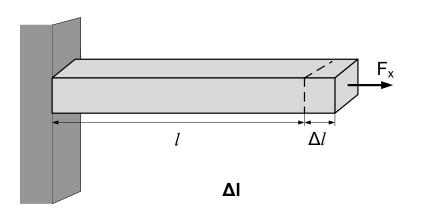
$$\frac{\Delta R}{R} = \alpha p$$

α je tlakový součinitel
 (u většiny materiálů závislý na teplotě i na působícím tlaku)

? Objemová deformace: Nakreslete princip činnosti senzoru pro objemovou deformaci piezoodporového materiálu mechanickým namáháním a napište rovnici pro výpočet závislosti změny odporu na působícím tlaku, tj. $\Delta R = f(p)$



Podélná deformace



$$\frac{\Delta R}{R} = K \frac{\Delta l}{l}$$

$$K = \frac{\frac{dR}{R}}{\varepsilon}$$

Podélná deformace: Nakreslete princip činnosti senzoru pro podélnou deformaci piezoodporového materiálu mechanickým namáháním a napište rovnici pro výpočet závislosti změny odporu na jeho relativní změně délky, tj. Δ*R=f*(Δ*l*)

∆R/R – relativní změna odporu

Δ/ je změna délky piezoodporového elementu v ose namáhání (síly)

ε=Δ|/| - relativní prodloužení

K je součinitel deformační citlivosti (též se označuje G nebo GF (gauge factor), Charakterizuje citlivost piezoodporových prvků

K = -12 (Ni) až +6 (Pt) u čistých kovů a slitin

Tenzometry

Tenzometr – mění se ohmický odpor v závislosti na podélné deformaci

Pro jaká měření lze využít:

- Geometrické rozměry (prodloužení)
- Tlak (diferenciální tlak)
- Kroutící momenty
- Zrychlení
- Průtok kapalin a plynů
- Hladina
- atd.

OVÝ Výhody:

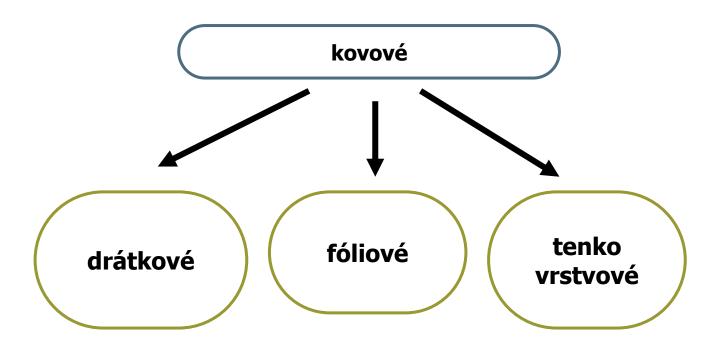
- Malá hmotnost
- Malé rozměry
- Dlouhodobá stabilita parametrů
- Velmi malá chyba senzoru
- + Integrace ⇒ kompaktnost, menší cena



Piezoodporový jev v kovech Tenzometry



Kovové tenzometry (technické provedení)

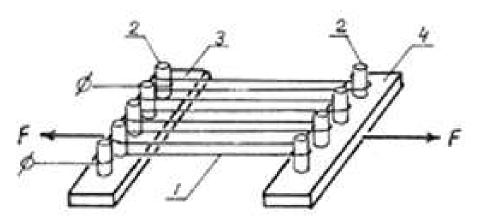




Kovové tenzometry – s volným drátkem



Nelepené (s volným drátkem)

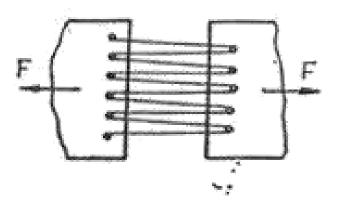


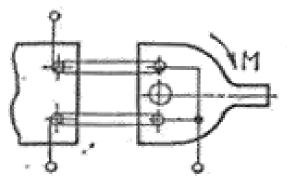
Typické parametry:

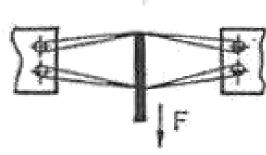
Materiály typické: Pt, Ni, Cu, Fe

Citlivost K: -12 Ni až +6 Pt

Rozměry: cm







? Kovové tenzometry s volným drátkem:

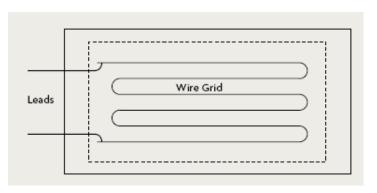
Nakreslete základní konstrukční uspořádání, Používané materiály, typická citlivost K, rozměry

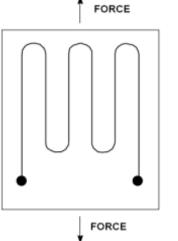


Kovové tenzometry – s lepeným drátkem



Lepené



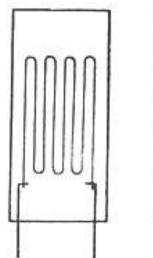


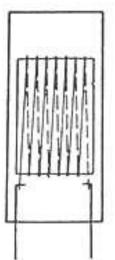
Typické parametry:

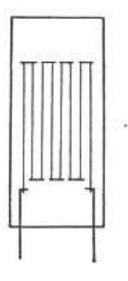
Materiály typické: Pt, Ni, Cu, Fe

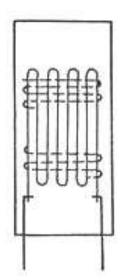
Citlivost K: -12 Ni až +6 Pt

Rozměry: cm





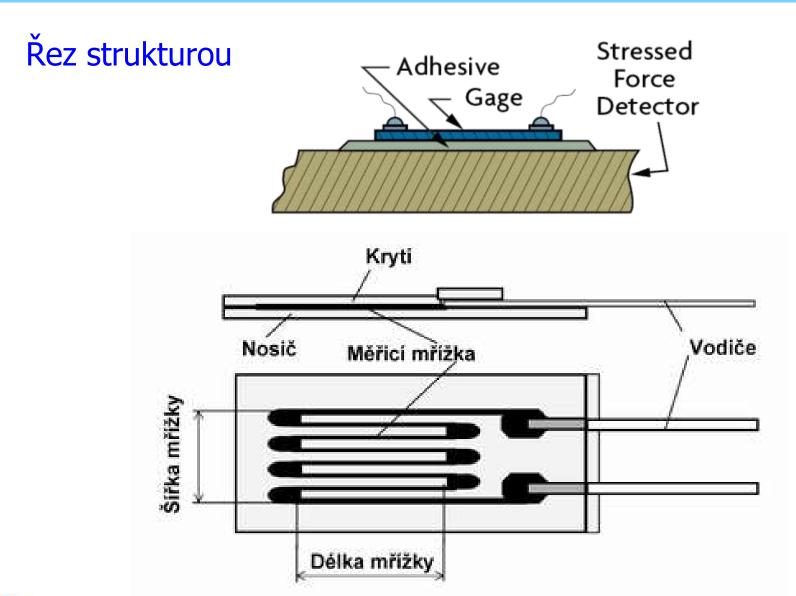




Lepené kovové drátkové tenzometry: Nakreslete základní konstrukční uspořádání, Používané materiály, typická citlivost K, rozměry



Kovové tenzometry – s lepeným drátkem

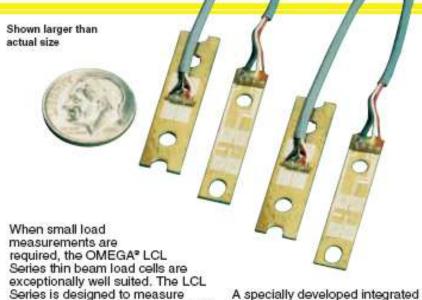




Kovové tenzometry – s lepeným drátkem

Příklad - tenzometry OMEGA

FULL BRIDGE THIN BEAM LOAD CELLS FOR LOADS 0-113 GM TO 0-18 KG



A specially developed integrated strain gage includes all balancing, compensating and conductive elements and is laminated to the beam to provide excellent stability and reliability.

LCL Series

- Measures Force, Pressure, Displacement
- Thermally Matched, Fully Active, Full Bridge Gage for Optimum Temperature Tracking





SPECIFICATIONS

Excitation: 5 Vdc, 12 volts max.

Rated Output: 2 mV/V ±20% (to minimize ±20% tolerance, end user must calibrate with a known weight)

Zero Balance: +0.3 mV/V

Combined Error: 0.25% full scale Operating Temperature: -65 to 200°F

(-54 to 93°C)

Compensated Temp.: 20 to 120°F

(-7 to 49°C)

Temperature Effects: Zero Balance

0.02% FS/°F; Output 0.02%/°F

Resistance: (Input and output) 1200 Ω

±300 Ω

Insulation Resistance: 1000 @ 50 Vdc

Seal: Urethane coated Safe Overload: 150% FS

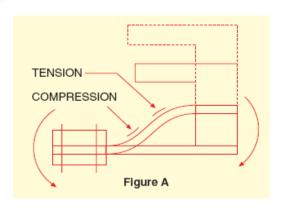
Full Scale Deflection: 0.010 to 0.050 in

Lead Wire: 9 in shielded PVC four-

conductor 30 AWG

Material: 301 SS (beryllium copper 1/4

and ½ lb units)





many different parameters found in

medical instrumentation, home

other high volume applications.

appliances, process control, robotics, automotive and many

Kovové tenzometry – materiály

Vyrábějí se z kovových slitin, K jsou jednotky, vybírají se s ohledem na minimální teplotní součinitel odporu

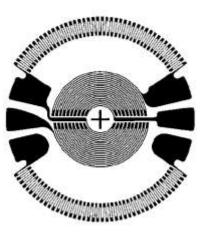
Materiál	Citlivost-K,GF
Platinum (Pt 100%)	6.1
Platinum-Iridium (Pt 95%, Ir 5%)	5.1
Platinum-Tungsten (Pt 92%, W 8%)	4.0
Isoelastic (Fe 55.5%, Ni 36% Cr 8%, Mn 0.5%) *	3.6
Constantan / Advance / Copel (Ni 45%, Cu 55%) *	2.1
Nichrome V (Ni 80%, Cr 20%) *	2.1
Karma (Ni 74%, Cr 20%, Al 3%, Fe 3%) *	2.0
Armour D (Fe 70%, Cr 20%, Al 10%) *	2.0
Monel (Ni 67%, Cu 33%) *	1.9
Manganin (Cu 84%, Mn 12%, Ni 4%) *	0.47
Nickel (Ni 100%)	-12.1

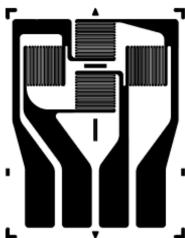


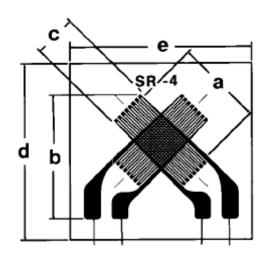
Kovové tenzometry – fóliové



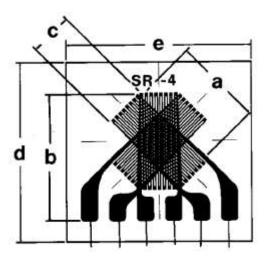
Fóliové - struktury pro speciální aplikace















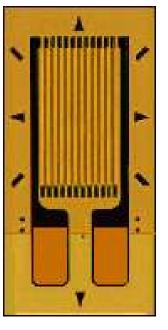
2 příklady uspořádání tenzometrů

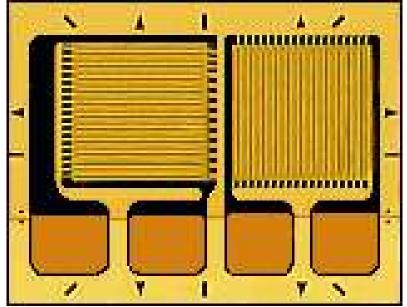


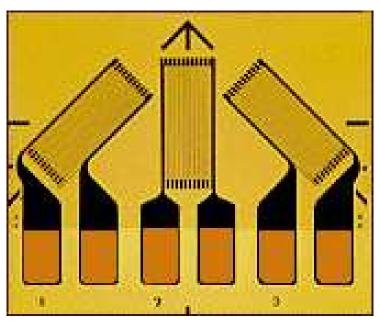
Kovové tenzometry – fóliové



Samostatný tenzometr Biaxiálního tenzometr Tříprvkový tenzometr





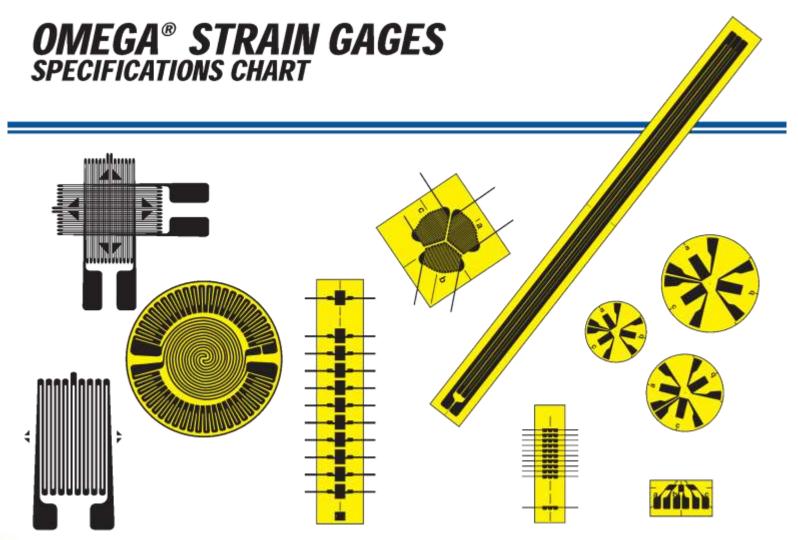


? Fóliové kovové tenzometry: Nakreslete 2 příklady uspořádání tenzometrů



Kovové tenzometry – fóliové

Foliové tenzometry firmy OMEGA





Kovové tenzometry – fóliové

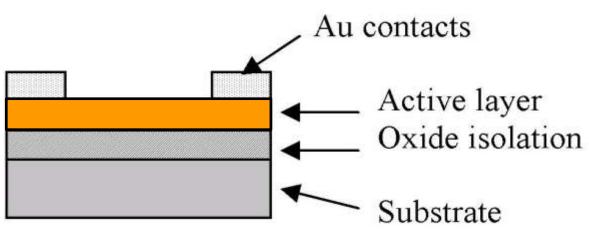


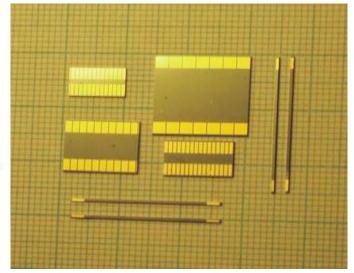
Gage Type Speci- fications	FAB	FAE	FAP	FSM	FSE	DLB	Semicond	uctor
Gage alloy	Constantan	Constantan	Constantan	Stabiloy (Karma)	Karma	Plat-Tung	Silicone	
Gage Type Family	FAB	FAE	FAP	FSM	FSE	DLB-PT	SPB	SNB
Nom. Gage Factors at Room Temperat.	2,1	2,1	2,1	2,2	2,2	4,0	+ 110 to + 150	- 103 to - 110
Carrier Material	Phenolic Glass Re- inforced	Polyimide	Nitro- Cellulose Impregn. Paper	High-Temp. Polyimide Glass Re- inforced	Polyimide	Phenolic Glass Reinforced	Phenolic (Reinforced	
Lead Material	Nickel- Clad Copper Ribbon 0,05 x 0,3 x 30	See Options	Nickel- Clad Copper Ribbon 0,05 x 0,3 x 30	Beryllium Copper Ribbon 0,05 x 0,38 x 19	see options	Etched Be Cu Fatigue Resistant Design	Nickel Plat Copper Ri	
Gage Thickness Overall in mm	0,06 Encaps.	0,038	0,09 Encaps.	0,06 Encaps.	0,03	0,11 Encaps.	0,06 Encapsula	ted
Flexibility- Min. Safe Bend- ing Radius in mm	3,1	1,5	1,5	3,1	4,7	3,1	76	
Maximum Temperature Range °C *	- 195 to + 315	- 195 to + 315 *	- 195 to + 82	- 268 to + 400	- 268 to + 260 *	- 268 to + 315	- 268 to + 315	- 268 to + 315
Recommended Temperature Range °C	- 73 to + 232	- 73 to + 204	- 73 to + 66	- 268 to + 315	- 268 to + 232 *	- 195 to + 315	- 73 to + 232	- 73 to + 232



Kovové tenzometry – s tenkou odporovou vrstvou

Tenká odporová vrstva





Technologie – aktivní vrstva naprašováním (např. Si) na nosnou destičku

Piezoodporový jev v polovodičích (Polovodičové tenzometry)



Piezoodporový jev v polovodičích



- Piezoodporový efekt v polovodičích může být mnohonásobně větší než piezoodporový efekt v kovech
- Polovodičové materiály: např. Si (krystalický, polykrystalický, amorfní), Ge, GaAs, SiC, diamant a další
- Princip: Změna měrného odporu polovodiče je způsobena anizotropní změnou pohyblivosti nosičů proudu při působení mechanického napětí v určité krystalografické ose polovodiče

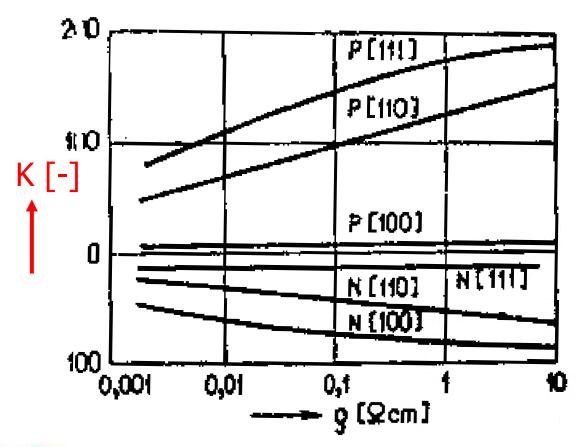
? Piezoodporový jev v polovodičích: typické používané polovodičové materiály



Piezoodporový jev v polovodičích

Koeficient deformační citlivosti K - závislost na typu vodivosti

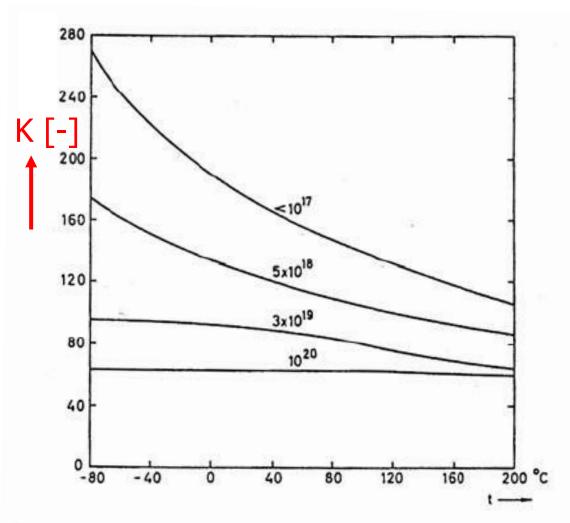
- K je kladný pro P typ polovodiče
- K je záporný pro N typ polovodiče





Piezoodporový jev v polovodičích

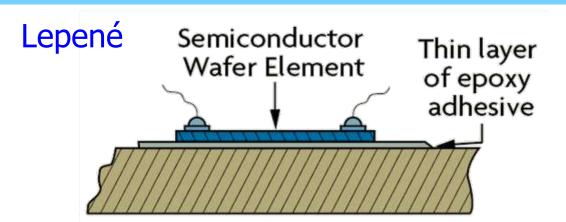
Koeficient deformační citlivosti K - závislost na dotaci a teplotě



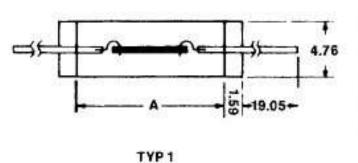


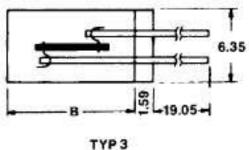
Polovodičové tezometry - lepené

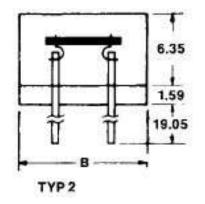


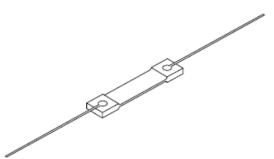


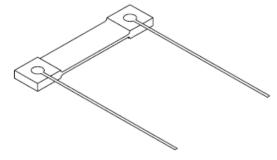
Typické rozměry: mm









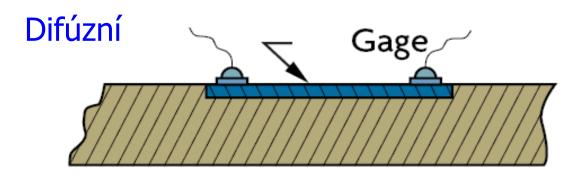


? Polovodičové lepené tenzometry: Nakreslete konstrukční uspořádání lepeného polovodičového tenzometru, typické rozměry



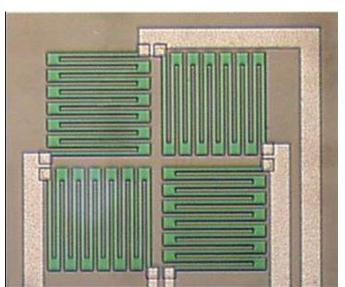
Polovodičové tezometry - difúzní





Typické rozměry: µm - mm





? Polovodičové difúzní tenzometry:

Nakreslete konstrukční uspořádání polovodičového difúzního tenzometru, typické rozměry



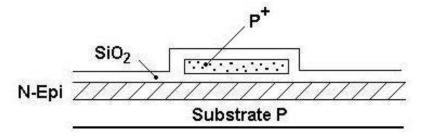
Polovodičové tezometry

DWG '	Gage Type	Nominal Resistance (ohms)	Nominal DWG GF		Gage Type	Nominal Resistance (ohms)	Nominal GF
-	SPB1-03-12 SPB1-06-12 SPB1-07-35 SPB1-12-12 SPB1-12-35	120 120 350 120 350	+115 +130	→	SPB1-09-100 SPB1-18-100 SPB1-15-200 SPB1-35-300	1000 1000 2000 3000	+145 +135 +145 +150
<u></u>	SPB1-20-35 SPB2-03-12 SPB2-06-12 SPB2-07-35	120 120 120 350	+130	₽	SPB2-09-100 SPB2-18-100 SPB2-15-200 SPB2-35-300	1000 1000 2000 3000	+145 +136 +145 +150
لهها	SPB2-12-12 SPB2-12-35 SPB2-20-35	120 350 350	_	∌	SPB3-09-100 SPB3-18-100 SPB3-15-200	1000 1000 2000	+145 +136 +145
=	SPB3-03-12 SPB3-06-12 SPB3-07-35 SPB3-12-12 SPB3-12-35 SPB3-20-35	120 120 350 120 350 350 350	+110 +110 +130 +115 +130 +118	-	SPB3-35-300 SP5-09-100 SP5-15-100	3000 1000 1000	+150 +145 +136
-	SP4-17-35	350	+118				
π	SP5-03-12 SP5-06-12 SP5-06-35 SP5-10-12 SP5-11-35 SP5-17-35	120 120 350 120 350 350	+110 +110 +130 +115 +130 +118				



Polovodičové tezometry pro vysoké teploty

Technologie pro vysoké teploty



Tenzometr v technologii SOI

-3C-SiC (2.2 μm)

Silicon Overlayer (200 nm)

Buried Oxide (400 nm)

Tenzometr vyrobený na bázi karbidu křemíku (SiC)

- Běžný rozsah -30 °C 140 °C
- Vysoké teploty >200 °C

Technology	Maturity	Temp Range		
Si CMOS	Production	-55 to 150 °C		
SOI (silicon on insulator)	Production	-55 to 300 °C		
E/D GaAs	Production	-55 to 150 °C		
Complimentary GaAs	Development	-55 to 350 °C		
SiC (Silicon Carbide)	Early Development	-55 to 600 °C		
Diamond	Early Development	-55 to 1000 °C		



Si Substrate (300 µm)

Polovodičové tezometry – teplotní součinitel



$$\Delta R = \alpha_R R_0 \Delta T$$

Teplotní součinitel odporu

$$\alpha_R = \frac{1}{R_0} \quad \frac{\Delta R}{\Delta T} \qquad (^{o}C^{-1})$$

kde

R₀ – je odpor při pokojové teplotě

△R – změna odporu vlivem teploty

△T – rozsah změny teploty

? Polovodičové tenzometry:

napište definici teplotního součinitele odporu polovodičového tenzometru



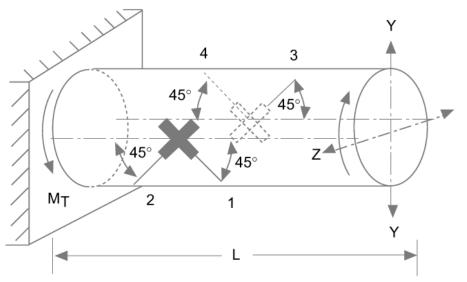
Polovodičové a kovové tezometry – porovnání typických základních vlastností

Vlastnost	tenzometr Si, typ P	tenzometr drátek nebo fólie Karma		
součinitel K	125	2		
α _R [1/K]	12 . 10 ⁻⁶	0,2 . 10 ⁻⁶		
α _K [1/K]	16 . 10 ⁻⁶	5 .10 ⁻⁶		
převodní charakteristika	nelineární	lineární		



Měření torzní deformace

Měření ohybu na nosníku



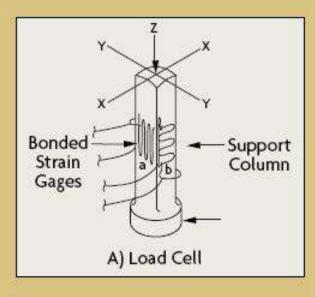


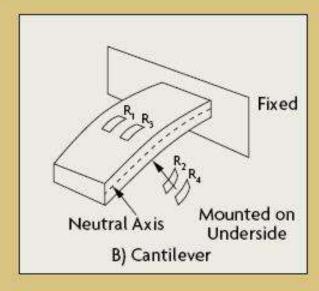
2

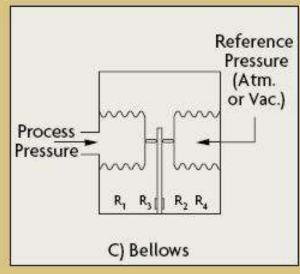
3 4 h

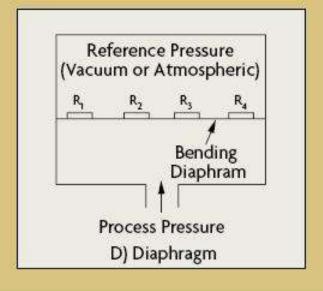
Měření axiální deformace





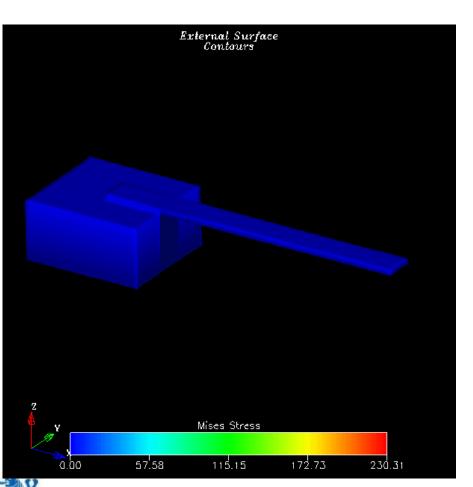


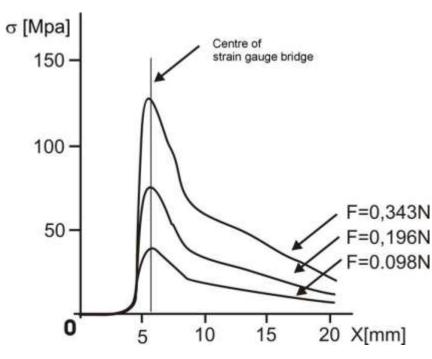




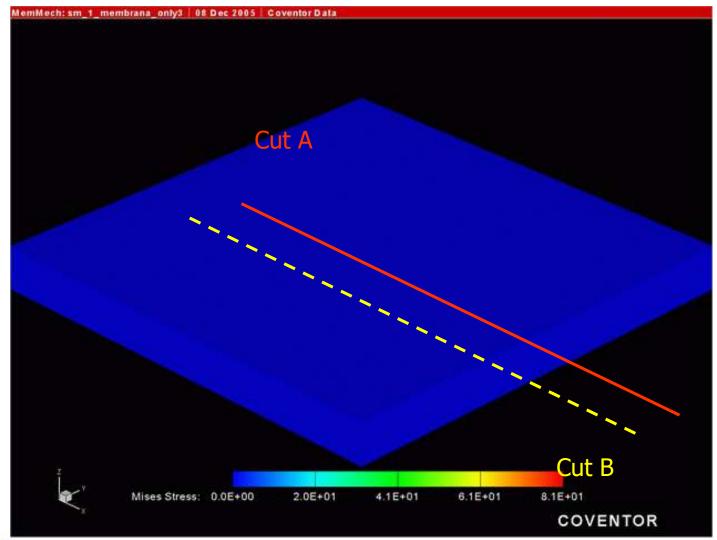


Nosník - mechanické namáhání



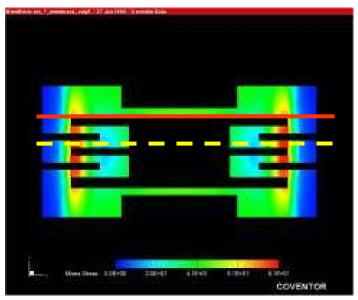


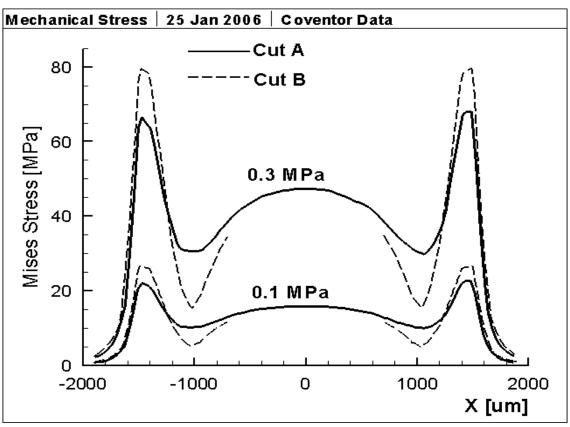
Membrána - mechanické namáhání





Membrána - mechanické namáhání

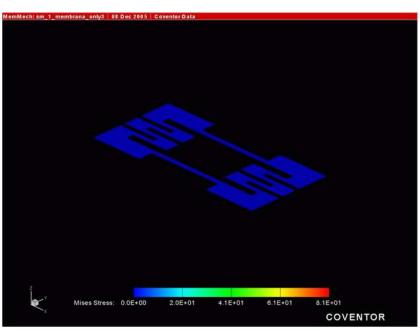


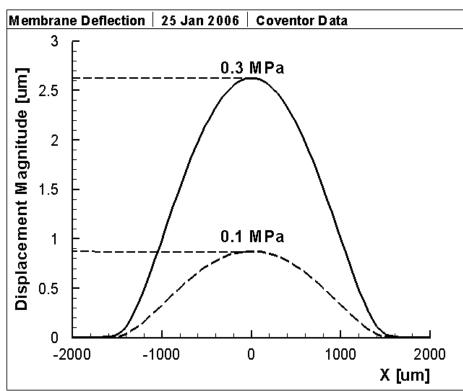




Membrána - mechanické namáhání

Průhyb 2,6 μm při tlaku 0,3 MPa tloušťka membrány 100 μm



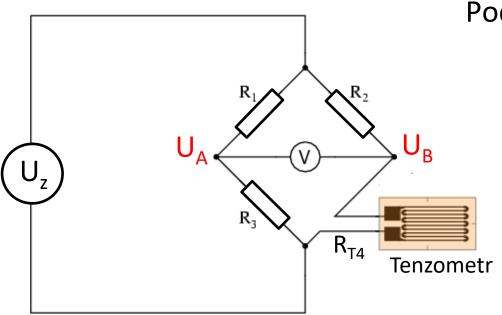








Wheatstoneův můstek (nejčastěji)



? Tenzometry – vyhodnocování signálu: Nakreslete zapojení tenzometrů do tenzometrického můstku, napište podmínku vyvážení můstku Podmínka pro vyvážený můstek:

$$U_A = U_B$$

$$U_A = U_Z \frac{R_3}{R_1 + R_3}$$

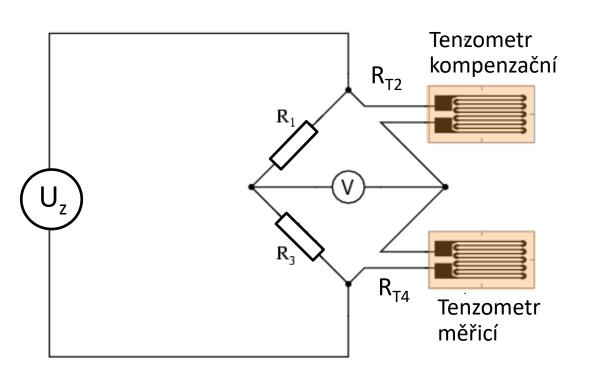
$$U_B = U_Z \frac{R_{T4}}{R_2 + R_{T4}}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_{T4}}$$





Wheatstoneův můstek – základní teplotní kompenzace



Podmínka pro vyvážený můstek:

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_{T2}}{R_{T4}}$$

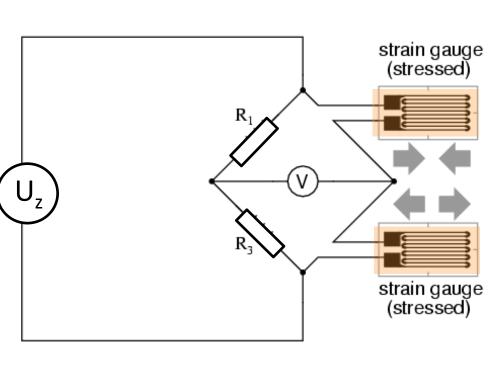
? Tenzometry – vyhodnocování signálu:

Nakreslete princip kompenzace teploty v můstku

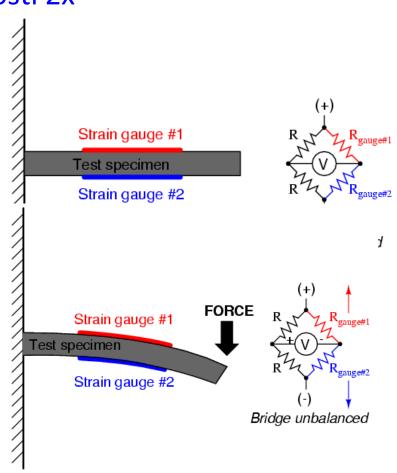




Wheatstoneův můstek – zvýšení citlivosti 2x



$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_{T2}}{R_{T4}}$$



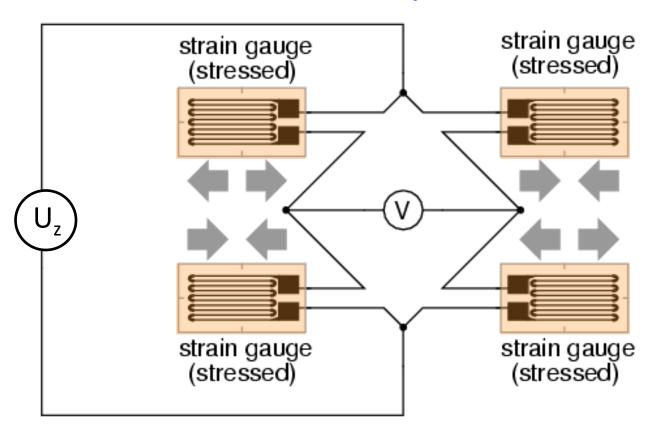
? Tenzometry – vyhodnocování signálu:

Nakreslete princip zvýšení citlivosti 2x v můstku





Wheatstoneův můstek – zvýšení citlivosti 4x



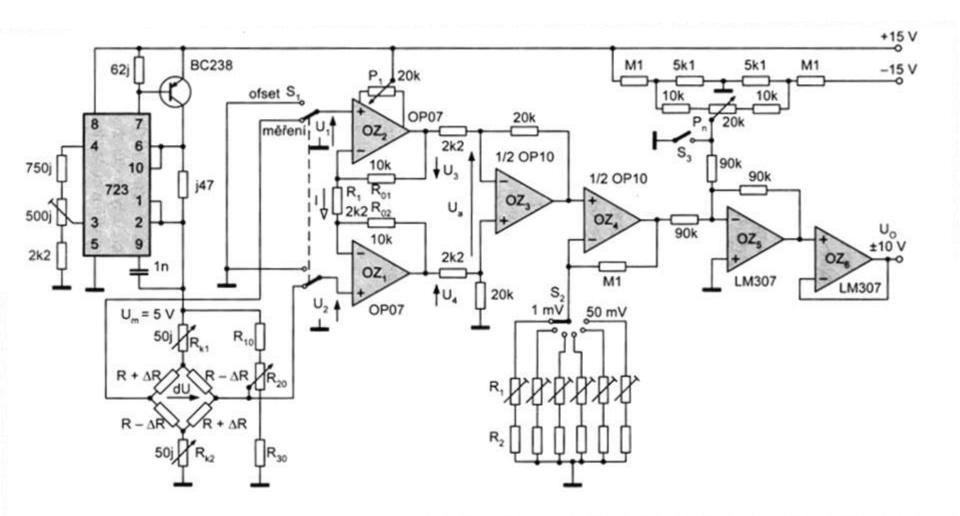
$$\frac{R_{T1}}{R_{T3}} = \frac{R_{T2}}{R_{T4}}$$

? Tenzometry – vyhodnocování signálu:

Nakreslete princip zvýšení citlivosti 4x v můstku

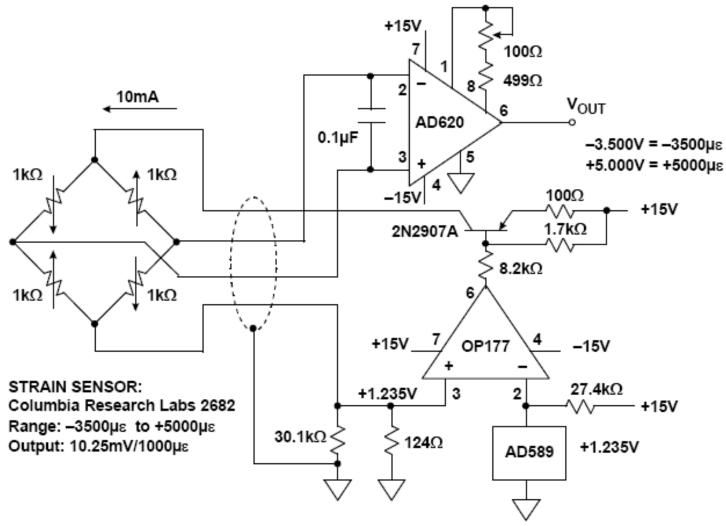


Příklad: Zapojení zesilovače pro tenzometrický můstek



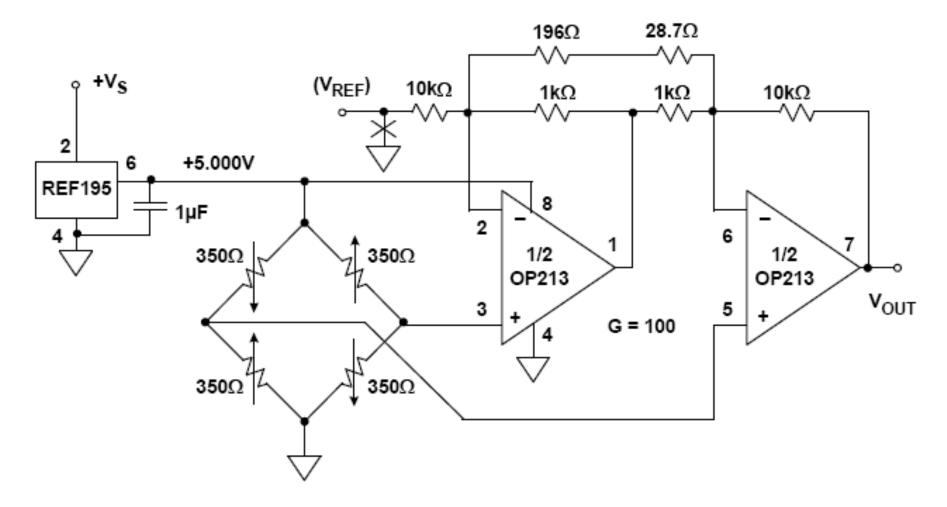


Příklad: Přesný zesilovač pro tenzometrický můstek (Analog Devices)





Příklad: Přesný zesilovač pro siloměry – Analog Devices





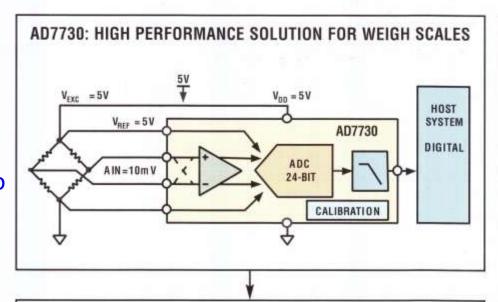
Vyhodn. IO

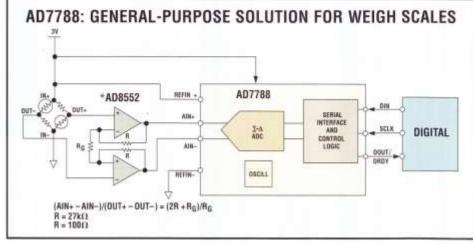
Instrumentation Converters—Solutions for Your Weigh Scales and Battery Monitoring Needs

hen precision measurement is needed in applications such as weigh scales and battery monitoring, ADI has more than one answer. From the highest performing weigh scale specific AD7730 to the low power, 24-bit AD7787 for battery monitoring, these devices offer the resolution, stability, and filtering necessary to meet the demands of these applications.

Příklad:

Přesný přístrojový převodník pro váhy a bateriové napájení (Analog Devices)





Weigh Scale Solutions

AD7730

- Reference detect: detects disconnected 6-wire cable
- TARE DAC: offset removal
- AC or dc load cell excitation
- FASTStep™ filter: rapid indication of applied weight
- RFI immunity: compliant with IEC1000-4-3
- High resolution: 40 nV rms or 1 count in 80,000

AD7788 (with AD8552 Op Amp)

- Low I_{DD} current: 75 μA max
- Low cost
- · Internal clock oscillator
- Resolution (with AD8552): 1 count in 5,000 or 600 nV rms



^{*}Order a sample of the AD7788 Σ-Δ ADC and automatically receive a sample of the AD8552 amplifier. It's a zero-drift, low noise, single-supply, dual-channel, rail-to-rail input/output op amp that's ideal for driving the AD7788. Price is \$1.71.

Siloměry





Monitor dechu u novorozenců

 Detekce pohybu při dýchání pomocí piezorezistivních tenzometrů





^[1] sensing.honeywell.com

 $[\]hbox{[2] http://www.jablotron.com/cz/katalog-produktu/personalni-bezpecnost/monitor-dechu-kojence/bm-02.aspx}$

Tenzometr – aplikace biomedicína

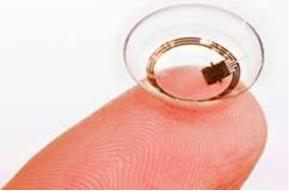


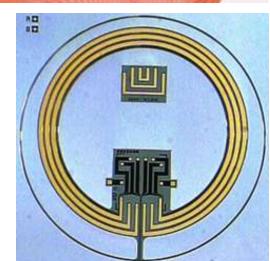
Glaukom, druhá nejčastější příčina slepoty, nelze vyléčit, průběh může být řízen.

Standardně je měření nitroočního tlaku (IOP) pomocí tonometru. Měření může selhat, a to zejména u pacientů s glaukomem, protože tlak se mění v průběhu dne a často vrcholy během spánku nebo mimo aktivní dobu.

"inteligentní", kontaktní čočky, který používá malý vložený tenzometr sleduje zakřivení oka po dobu, typicky 24 hodin

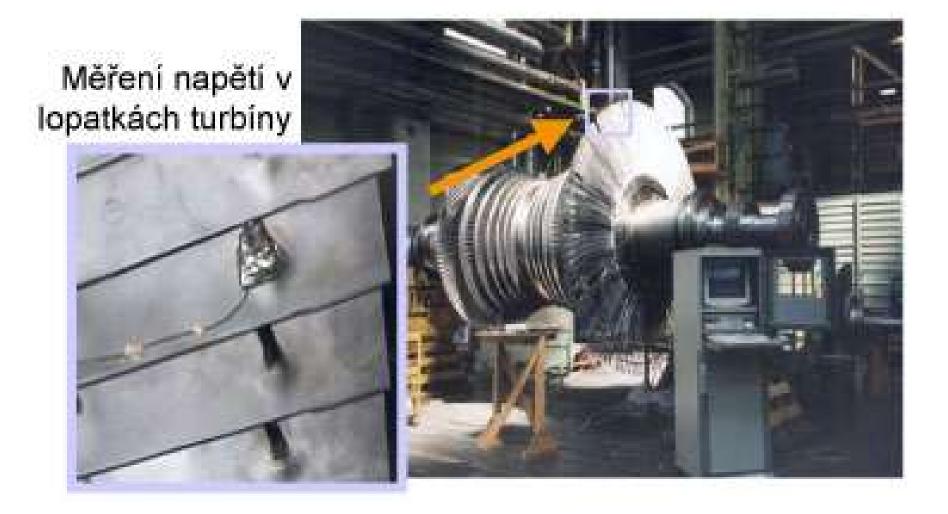
Systém s inteligentními kontaktními čočkami, malý přijímač na krku pacienta. Kromě tenzometru čočka obsahuje anténu, obvod pro zpracování signálu a RF vysílač pro komunikaci. Objektiv je napájen pomocí přijímaných rádiových vln a nemusí být připojen k baterii.















Kontrolní měření hladiny materiálu v zásobníku – je realizováno polepením nohou zásobníku tenzometry

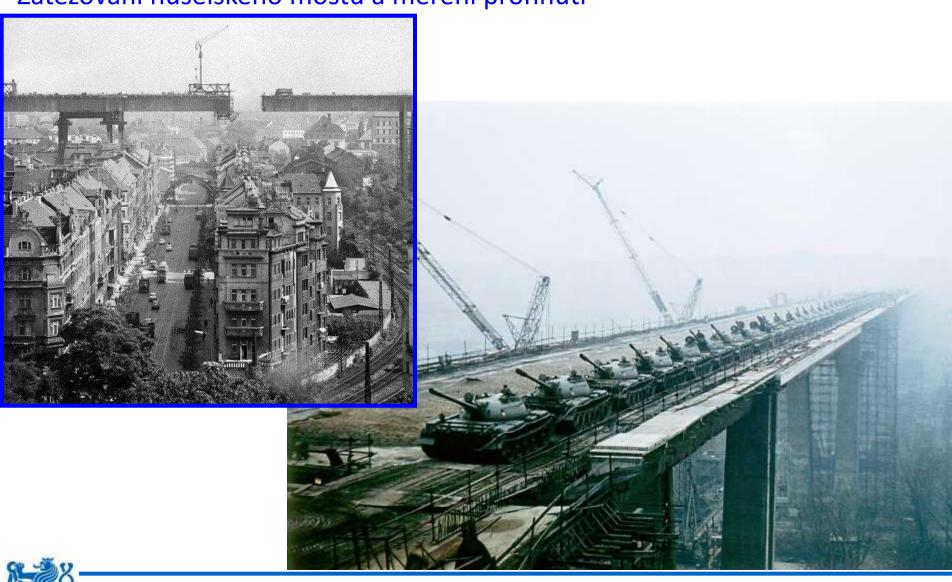








Zatěžování nuselského mostu a měření prohnutí



Tenzometr – Porovnání vlastností včetně dalších metod pro měření mechanického namáhání

Sensor mechanisms

Mechanism	Parameter Sensed	Needs Local Circuits?	DC Response?	Complex System?	Linearity	Issues
Metal Strain Sensor	strain	NO	YES	+	+++	low sensitivity very simple
Piezoresistive Strain Sensor	strain	NO	YES	+	+++	temperature effects can be significant easy to integrate
Piezoelectric	force	NO	NO	++	++	high sensitivity fabrication can be complex
Capacitive	displacement	YES	YES	++	poor	very simple extremely low temperature coefficients
Tunneling	displacement	YES	YES	+++	poor	sensitive to surface states drift performance not yet proven
Optical	displacement	NO	YES	+++	+++	rarely employed in mechanical microsensors

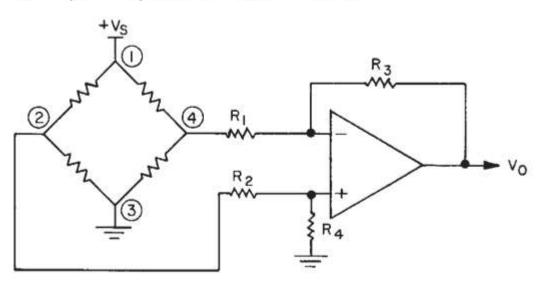


Senzory síly (s tenzometry)



- Princip změny odporu vnitřního implantovaného Si piezorezistoru (s rostoucí silou roste odpor)
- Rezistor je zapojen do vnitřního nekompenzovaného Wheatstone odporového můstku
- Senzor FSG má vyveden nerezovou ocelovou plochu přímo spojenou s uvedeným piezorezistorem

$$V_o = (V_2 - V_4) R_3/R_1$$
 for $R_3/R_1 = R_4/R_2$





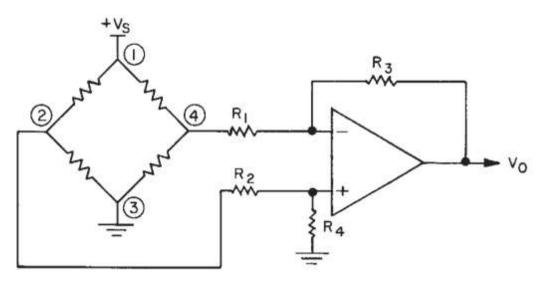
Princip činnosti a obvody pro vyhodnocení výstupu senzorů

Změnu napětí desetiny a jednotky mV - nutné použít napěťový stejnosměrný zesilovač

Příklad

Jednoduché zapojení používající klasické zapojení rozdílového OZ, např. LM108. Pro řízení zesílení je vhodné měnit odpor rezistorů R3 a R4.

$$V_o = (V_2 - V_4) R_3/R_1$$
 for $R_3/R_1 = R_4/R_2$

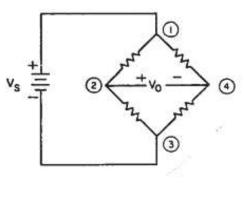


Základní zapojení senzoru a klasického rozdílového zesilovače



příklad 1: Senzor FSG - MICRO SWITCH Force Sensors

- Změna odporu vnitřního implantovaného Si piezorezistoru (s rostoucí F roste R)
- Rezistor je zapojen do vnitřního nekompenzovaného Wheatstone odpor. můstku
- Senzor FSG má vyveden nerezovou ocelovou plochu přímo spojenou s uvedeným piezorezistorem
- Vnější působící F je přenášena na senzor jako tlak na kulatou plošku senzoru





Základní parametry senzor:

Rozsah měření síly: 0 až 1500 gramů

Maximální tlakové zatížení: 5500 g

Napájení: napětím +10 V nebo proudem

150 mA

Citlivost: 0,12 mV / g

Linearita: 0,12 % z rozsahu

Chyba opakovatelnosti: 0.2%

Pružná deformace: 300 µm

Odezva: 1ms

Vstupní odpor: 5 kΩO Výstupní odpor: 5 kO

Pracovní teplota: -40°C až +85°C



Příklad 2: Senzor FSS - Low Profile Force Sensors

Senzor FSS, vhodný pro široké komerční využití, má kontakt okolí s vnitřním křemíkovým piezorezistorem prostřednictvím nerezové ocelové kuličky (viz. foto senzoru). Venkovní působící síla na kuličku způsobí změnu vnitřního odporu piezorezistoru a tím i změnu výstupního napětí v řádu mV. Provedení s kuličkou neumožňuje tak přesná měření jako senzor řady FSG s vyvedebou rovnou ploškou (viz. parametry). Popis výstupních pinů senzoru, který je v provedení pro SMD, je na dalším obrázku.

Základní parametry senzor:

Rozsah měření síly: 0 až 1500 gramů

Maximální zatížení: 4500 g

Buzení senzoru: napětím +10 V nebo proudem 150 mA

Citlivost: 0.24 mV / g Chyba citlivosti: 5.5 % Linearita: 1.5 % z rozsahu

Chyba opakovatelnosti: 10g při zatížení 300g

Průžná deformace při působící síle: typ. 300 mikronů

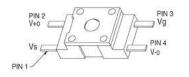
Odezva: 1ms

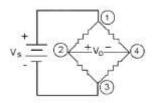
Vstupní odpor: 5 kΩ Výstupní odpor: 5 k Ω

Pracovní teplota: -40°C až +85°C

Pouzdro SMD





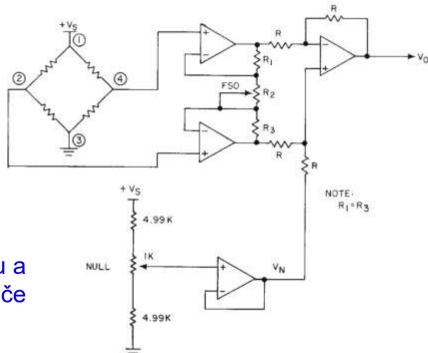




Obvody pro vyhodnocení výstupu senzorů

- Složitější řešení v podobě jistě známého přístrojového zesilovače se 4 operačními zesilovači (OZ).
- O Hlavní výhodou tohoto řešení je větší odolnost proti souhlasnému napětí na vstupu zesilovače.
- OZ na výstupu má jednotkové zesílení a slouží pouze jako sumátor/sčítačka.
- Podle doporučení by se nemělo používat zesílení větší než 250.
- Pro měření absolutní síly, ne relativní, je nutné prohodit zapojení svorek senzoru 2 a 4.
- Napětím VN je možné přesně nastavit výstupní napětí pro nejmenší měřenou působící sílu.

Základní zapojení senzoru a klasického rozdílového zesilovače

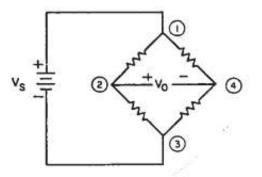


 $V_o = (V_2 - V_4) (1 + 2R_1/R_2) + V_n$, Note: $R_1 = R_3$

Senzor síly – příklady aplikací



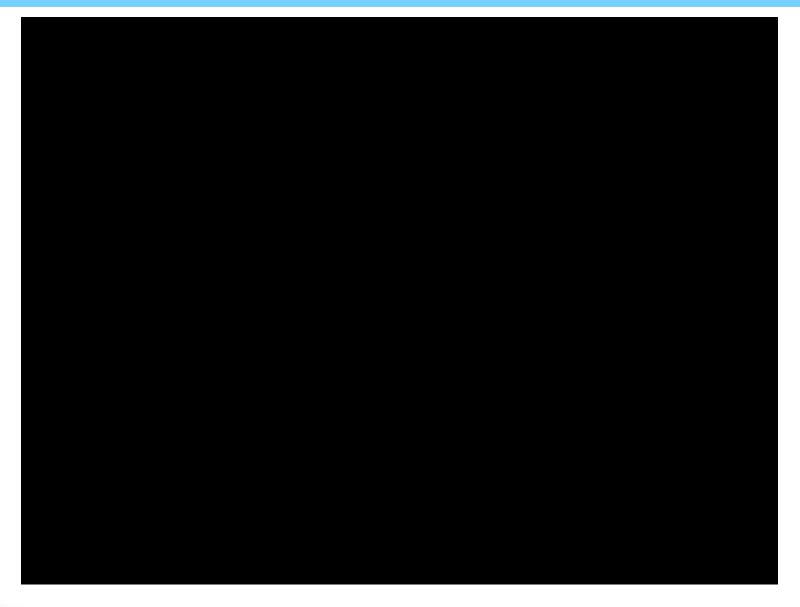




? Snímání informace u elektronické váhy: Nakreslete princip činnosti snímacího elementu u elektronické váhy, Nakreslete zjednodušený elektronický vyhodnocovací obvod snímače



Tenzomery – Mechanické namáhání – mechanická konstrukce





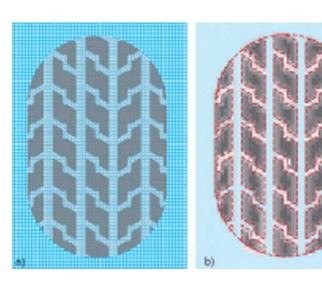
Maticové taktilní senzory (MTS)

Princip:

- Vytváření tlakových map ve styku s tělesem
- Matice taktilních senzorů (MTS), jednotky až stovky prvků
- MTS měří rozložení sil (MTS napodobuje hmat).
- Slouží i k rozpoznávání

Aplikace MTS:

- přítomnost síly, polohu, orientaci, velikost, rozměry, tvar a jeho poruchy, oblast dotyku, identitu, vlastnosti povrchu (drsnost, textura) apod.
- dynamometrické vlastnosti jako tlak, rozložení tlaku, sílu dotyku, rozložení sil, hmotnost, tření, elasticitu apod.



Rozložení zatížení na pneumatice

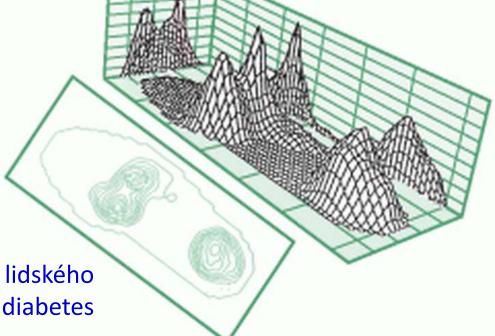


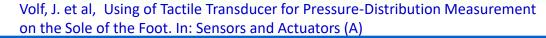
63

Maticové taktilní senzory (MTS) – taktilní obraz

- Získávání taktilního obrazu znamená zjišťování tvaru předmětu
- Využití: všeobecné a sportovní lékařství, protetika, ortopedie, robotika, ...
- MTS s pružnou podložkou: Sledování napětí v různých svalových partiích lidského těla např. ve sportovním lékařství při extrémních výkonech apod. Podložka s MTS je ovinuta kolem sledované svalové partie.
- MTS s pevnou podložkou:
 Ortopedie. Pacient se postaví na MTS pevnou podložku. Signál z MTS je zpracován v PC. Z mapy zatížení chodidla lékař relativně snadno, rychle a spolehlivě určí zdravotní postižení pacienta.

Mapa rozložení zatížení lidského chodidla při diabetes







MTS pro taktilní obraz – používané principy

Nejznámější používané principy MTS pro taktilní obraz

- s maticí hrotů
- piezoodporový tenzometrický MTS
- piezoelektrický MTS
- optické MTS
- ultrazvukový MTS
- chemický MTS
- se změnou dotykové plochy
- s proměnlivou tloušťkou elastické vrstvy

MTS pro taktilní obraz – s maticí hrotů

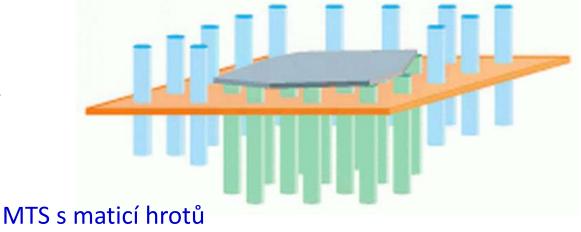
Matice senzorů posunutí s velkým měřicím rozsahem

Analogový MTS:

- Přitlačením senzoru k objektu je struktura povrchu objektu změřena matici hrotů senzoru.
- Posunutí hrotů se měří analogovými senzory polohy každého hrotu (indukční a kapacitní, popř. i optické)
- Trojrozměrný obraz lze získat jen při použití analogového principu, měří se současně i velikost posunutí jednotlivých hrotů

Binární MTS:

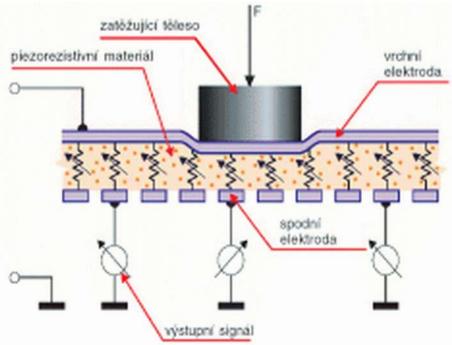
Poloha hrotu je měřena binárními senzory polohy





MTS – piezoodporový

- ☐ Piezoodporový materiál silikonová pryž nebo kaučuk s příměsí vodivých částic (15 až 20 %)
- Při nulovém zatížení je elektrický odpor velmi vysoký
- ☐ Při zatížení se vodivé částice k sobě přibližují a tím odpor klesá (řádově o několik dekád)
- ☐ V praxi se vyskytují 2 základní uspořádání:
 - s elektrodami
 - s maticí prvků



MTS s piezoodporovým principem



MTS piezoodporový – s elektrodami

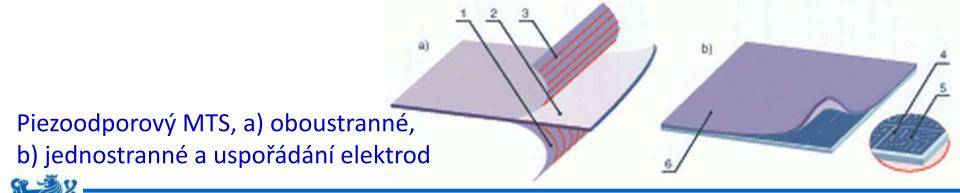
Piezoodporový MTS s jednostrannými a oboustrannými elektrodami

a) Oboustranné uspořádání

- Vodivé elektrody jsou rovnoběžné a oddělené izolovanými proužky
- Sady elektrod jsou navzájem kolmé oddělené piezoodporovým materiálem
- Změna odporu deformované sycené pryže se měří na průsečících elektrod MTS

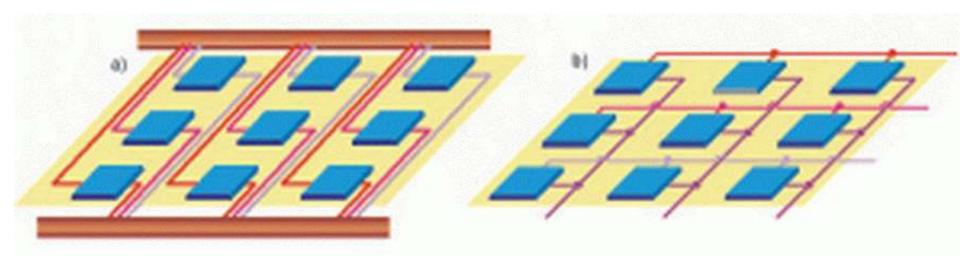
Jednostranné uspořádání

- Elektrody nacházejí jen na jedné straně aktivní pryže
- Taktilní prvek tvoří vnější elektroda 4 a vnitřní elektroda 5, které překrývá piezoodporový materiál 6.
- Odpor je snímán jen na jedné straně mezi vnější a vnitřní elektrodou
- Obdobného maticového uspořádání jako u uspořádání a) je vytvořeno tak, že např. vnější elektroda je zapojena do sloupců a vnitřní do řádků



Automa

MTS piezoodporový – s maticí taktilních senzorů



a) Sběrnice s adresací každého senzoru MTS

- Každý senzor je připojený na společnou datovou sběrnici.
- Složitost jednotlivých buněk pro připojení přes příslušné vstupní a výstupní rozhraní

b) MTS s maticí piezoodporových prvků

- matice taktilních senzorů MTS
- Principu řádků a sloupců

Literatura

- 1. Ďaďo, S. Kreidl, M. Senzory a měřící obvody, Praha: Skriptum ČVUT, r.1996
- 2. Sirohi, R. Krishna, R. Machanical Measurement: Wiley Eastern Ltd., 1991
- 3. Husák, M. Senzorové systémy, Praha: Skriptum ČVUT, r.1993
- 4. Guldan, A. Mikroelektronické senzory, Bratislava: Alfa, r.1988
- 5. internetové stránky firmy Vishay http://www.vishay.com
- 6. internetové stránky firmy Honeywell http://www.honeywell.com
- 7. internetový portál http://www.sensorsmag.com/
- 8. internetový portál http://www.omega.com/
- internetový portál http://www.sensors.co.uk/
- 10. internetový portál http://www.sensorsuk.com/
- 11. internetový portál http://automatizace.hw.cz/
- 12. firma Distrelec http://www.distrelec.com/
- 13. firma Honeywell http://www.honeywell.cz//



Otázky

- Piezoodporový jev: definujte deformaci elastickou a deformaci plastickou
- Hookův zákon: Napište matematický vztah, co vyjadřují jednotlivé jeho členy
- Napište vztah pro výpočet elektrického odporu odporového materiálu (kov, polovodič) v závislosti na jeho délce, průřezu a měrném odporu. Objemová deformace: Nakreslete princip činnosti senzoru pro objemovou deformaci piezoodporového materiálu mechanické namáhání a napište rovnici pro výpočet závislosti změny odporu na působícím tlaku, tj. ΔR=f(p)
- Podélná deformace: Nakreslete princip činnosti senzoru pro podélnou deformaci piezoodporového materiálu mechanickým namáháním a napište rovnici pro výpočet závislosti změny odporu na jeho relativní změně délky, tj. ΔR=f(ΔI)
- Kovové tenzometry s volným drátkem: Nakreslete základní konstrukční uspořádání, Používané materiály, typická citlivost K, rozměry
- Lepené kovové drátkové tenzometry: Nakreslete základní konstrukční uspořádání, Používané materiály, typická citlivost
 K, rozměry
- Fóliové kovové tenzometry: Nakreslete 2 příklady uspořádání tenzometrů
- Piezoodporový jev v polovodičích: typické používané polovodičové materiály
- Polovodičové lepené tenzometry: Nakreslete konstrukční uspořádání lepeného polovodičového tenzometru, typické rozměry
- Polovodičové difúzní tenzometry: Nakreslete konstrukční uspořádání polovodičového difúzního tenzometru, typické rozměry
- Polovodičové tenzometry: napište definici teplotního součinitele odporu polovodičového tenzometru
- Tenzometry vyhodnocování signálu: Nakreslete zapojení tenzometrů do tenzometrického můstku, napište podmínku vyvážení můstku
- Tenzometry vyhodnocování signálu: Nakreslete princip kompenzace teploty v můstku
- Tenzometry vyhodnocování signálu: Nakreslete princip zvýšení citlivosti 2x v můstku
- Tenzometry vyhodnocování signálu: Nakreslete princip zvýšení citlivosti 4x v můstku

